

ATENT ADSTRACTS OF GAPA

(11)Publication number :

58-218143

(43)Date of publication of application: 19.12.1983

(51)Int.CI. H01L 23/08

(21)Application number: 57-100883

(71)Applicant :

NGK SPARK PLUG CO LTD

(22)Date of filing:

11.06.1982

(72)Inventor:

ANDO MIGIWA

ITO YUKIAKI

(54) MANUFACTURE OF INTEGRATED CIRCUIT PACKAGE

(57)Abstract:

PURPOSE: To obtain the IC package, the quantity of α -rays radiated therefrom is extremely little, by atomizing, drying and granulating slurry acquired by mixing specific aluminum powder and specific silica powder through a wet method, molding granules obtained to a predetermined shape by a press and baking them.

CONSTITUTION: Silica powder is segregated to the surface of alumina powder by atomizing, drying and granulating slurry acquired by mixing alumina powder, mean grain size thereof is $0.5W2~\mu$, and silica powder, the quantity of α -rays radiated therefrom is little and mean grain size thereof is $0.05~\mu$ m or less, through the wet method, and granules obtained are molded to the predetermined shape by the press, and baked. Not a material to which special refinement treatment is executed but one, the quantity of α -rays radiated therefrom is normal, can be used as alumina powder because the quantity of α -rays radiated from alumina powder is approximately 0.04W0.09count/cm2.hr normally and the IC package with a coating layer, the quantity of α -rays radiated therefrom is little, is obtained under the influence of silica powder, the quantity of α -rays radiated therefrom is little. On the other hand, a material, the quantity of the rays irradiated therefrom is 0.04count/cm2.hr or less, is used as silica powder.

LEGAL STATUS

[Date of request for examination]

[Date of sending the examiner's decision of rejection]

[Kind of final disposal of application other than the examiner's decision of rejection or application converted registration]

[Date of final disposal for application]

[Patent number]

[Date of registration]

[Number of appeal against examiner's decision of rejection]

[Date of requesting appeal against examiner's decision of rejection]

[Date of extinction of right]

Copyright (C); 1998,2000 Japan Patent Office

X 7 00000 0.096

(9) 日本国特許庁 (JP)

①特許出願公開

⑫公開特許公報(A)

昭58-218143

f)Int. Cl.³H 01 L 23/08

識別記号

庁内整理番号 7738-5F **43公開 昭和58年(1983)12月19日**

発明の数 1 審査請求 未請求

(全 4 頁)

60ICパツケージの製造法

②特

願 昭57-100883

22H

图57(1982)6月11日

@発 明 者 安藤汀

名古屋市瑞穂区高辻町14番18号 日本特殊陶業株式会社内 仍発 明 者 伊藤幸昭

名古屋市瑞穂区高辻町14番18号

日本特殊陶業株式会社内

创出 願 人 日本特殊陶業株式会社

名古屋市瑞穂区高辻町14番18号

仍代 理 人 弗理士 足立勉

明 相 料

1 発射の名称

1Cパッケージの製造法

2・特許請求の範囲

1 平均粒径が 0 . 5 ~ 2 μの アルミナ 粉末と、α 線放射量の少ない平均粒径が 0 . 0 5 μ以下のシリカ粉末とを掲式混合して 行られる スラリーを噴霧を燥造粒することにより前配アルミナ粉末の 表面に前配シリカ粉末を騒折させ、次いで、 符られた 類粒を所定の形状にプレス成形したのち、焼 成することを特徴とする 1 C バッケーシの製造法。

2 シリカ粉末の使用量が、アルミナ粉末に対して、O・1~O・3 距量値であることを特徴とする特許請求の範囲第 1 項記載の「C パッケージの製造法。

4 「噴霧乾燥遊粒の温度が160~200℃であることを特徴とする特許額求の範囲第1項配収

のICパッケージの製造法。

5 造粒で得られた顆粒の平均粒径が40~1 00μであることを特徴とする特許離果の範囲第 1項記載のICパッケージの製造法。

3 発明の詳細な説明

本発明は「Cパッケージの製造法に関するものである。

特開昭 58-218143 (2)

本発明者等は上記実情に鑑み、ICパッケージの材質として広く利用されているセラミックスの場合に、α額放の少ないICパッケージを得ることを目的として個々検証した結果、ある特定の処理を施すことにより製造されるICパッケージはα額放射量が振めて少ないことを見い出し本発明を完成した。

即ち、本発明の要旨は、平均粒符が 0 · 5 ~ 2 μのアルミナ粉末とα粒放射量の少ない平均粒径

が O 、 O 5 μ以下のシリカ粉末とを観式混合して 得られるスラリーを噴霧乾燥造粒し、次いで、得 られた敷約を所定の形状にプレス成形したのち、 焼成することを特徴とする I C パッケージの製造 株にある。

以下、木発明を詳細に説明する。

好に行われないので好ましくない。

-- 方シリカ粉末としては、α線放射服が上観ア ルミナ粉末より少ないものが使用され、例えば、 O. O 4 カウント/crit・lir以下のものが使用され る。シリカ粉末の平均粒径は0.05以以下、好 ましくは0.024以下のものが挙げられ、あま り大きい場合には、α額放射量の少ないJCバッ ケージを得ることができない。尚、このシリカ粉 末はアルミナ勘末との殺式混合の際に、コロイド 状または溶液状となっても整し支えない。このよ うなシリカ粉末の具体例としては、どのようなも のでもよいが、例えば、市販されているコロイダ ルシリカなどを用いることができる。シリカ粉末 の使用風は通常、アルミナ粉末に対して、0.1 ~ 0. 3 瓜園的、好ましくは0, 2 ~ 0, 2 5 型 **園格であり、この使用園があまり少ない場合には、** 表層にα線放射弧の少ない被電殿を有する「Cパ ッケージを有することができず、また、多い場合 には、α線放射量が抑制されると言う本発明の効 果に天麓はないので経済的に不利である。

本発明では上述の如きアルミナ粉末とシリカ粉 末とを温式混合し、そのスラリーを噴霧乾燥造粒 することにより、アルミナ粉末の表面にシリカ粉 末が傷析した顆粒を得るが、涸式混合に感しては、 通常、例えば、カリ長石、炭酸マグネシウム、ケ イ酸カルシウムなどの焼粘助剤:例えばポリエチ レンオキサイド、オリエチレングリコールなどの 可塑剤:例えばポリピニルアルコール、メチルセ ルロースなどの船粘剤を存在させるのが好ましい。 これらの娘結助剤、可塑剤、及び粘結剤の使用量 は適常、アルミナとシリカの混合物に対して、そ れぞれ3~5、0、5~2、1~5重量%程度で ある。また、本発明においては、アルミナ粉末と シリカ粉末以外の【Cパッケージ構成成分の粉末 またはその他の抵加剤を本発明の効果が得られる 範囲で混合しても差し支えない。 温式混合により 異製されるスラリーの 徹底は噴霧乾燥造粒が可能 な範囲であれば、特に限定されるものではない。

このスラリーの項籍を推進粒は通常、公知の回転ディスク式またはスプレー式などの項籍を類似

特問昭58-218143(3)

を用いて実施されるが、この処理組織を開えば、 170~190℃である。この処理により、スラリーの被摘が蒸発を燥される過程で、シリカの機・粒子が蒸発する被の味れに従って被摘内部から表面に移行し、その結果、表際にα験放射量の少ないシリカ粒子が偏析した顆粒が得られるのである。

 有するものであり、α輸放射量が振めて少ないも のである。

次に、本発明を実施例により更に詳細に説明するが、本発明はその更旨を越えない限り実施例の みに限定されるものではない。

灾 佹 例

この処理で得たスラリーを回転ディスク式戦闘 乾燥機(ディスク径120Φ)にて、ディスク回転数7200г. p. m. 、ガス温度180℃の条件下で機器乾燥を行うことにより遺散を行い、表面にシリカが偏折した平均粒径100μの観散を

・相た。

この解粒を用いて内部状の金型(径120m / a、長さ3.6m / m)で圧力1000 kg/cm の条件下でプレス成形を行い円盤成形体を得、次いで、この成形体を電気炉にて1500℃の温度で1時間、焼成を行うことにより、径100m / m 、厚さ3m / m のICパッケージ板を製造した。

このようにして得た「Cパッケージ板の表層を分析したところ、表層的20μにムライトに富んだ層が存在することが確認され、また、この板のα線放射量をシンチレーションカウンタにより側むしたところ、第1表に示す結果であった。

比較例1

実施例の方法において、映像乾燥造粒を臨結乾燥造粒に変更し、シリカ粉末のアルミナ粉末裏面への偏折を防止し造粒した以外は実施例と同じ方法でテストした場合の結果を第1表に示す。

比較例 2

実施例の方法において、シリカ粉末として、 α 線放射点のより少ない市販の粒径 5 μのシリカ粉

特開昭58-218143(4)

末(日陶連原料製、商品名シルシック 1 - 3) (α 線放射器 0 · 0 2 7 カウント / cm · hr)を用いた以外は実施例と同じ方法でテストした場合の 結果を第1表に示す。

		α橡放射器 (α線)
	<u> </u>	(カウント/ai · hr)
実施例_		0.056
比较例	1	0.065
	2	0.057

第1表の結果より、比較例1の場合には、確結 乾燥造粒によりシリカ粉末の偏析を防止している ため、実施例に較べて、α線放射用が低下してい ないことが判り、また、比較例2の場合には、実 施例よりもα線放射量の低いシリカ粉末原料を用 いているにも拘らず、粒径の大きいシリカを用い ているため、α線放射量は実施例と変りはないこと とが判る。

代理人 弁理士 足立 勉

-194-